

高速高精度 基板検査装置

HIOKI

**第41回
JPCA Show 2011**

半導体パッケージ基板検査装置

1231
ベアボードハイテスタ

テストヘッド(検査治具)を用いた一括検査装置
位相分離・ゲーティング計測により部品個々を計測、
次世代の部品内蔵基板検査に対応

ばらう!!日本
United We Stand

ベアボード基板検査装置

1116-7X
X-Y C ハイテスター

容量測定方式により高速にパターンとの短絡・断線等の検査を行う。
多品種少量検査に適した治具レス検査機。

最終外観基板検査装置

FE1701
プリント基板最終外観検査装置

250×330mm サイズの基板を
分解能 20μm で検査

**4 端子低抵抗検査から
超絶縁検査まで**

FA1275
X-Y ベアボードハイテスタ

基板検査の省力化を強力にサポート
隠れた欠陥も検出し高品質を確保

<http://www.hioki.co.jp/>

HIOKIは東4ホール
小間 No.4E・12に出展しています。

検査データ作成から、
電気検査及び画像検査、
更にはばり解析まで
トータルソリューションを
提案させて頂くと共に
省エネ測定に関しての
展示もさせて頂きます。

日置電機株式会社

お問い合わせは最寄りの営業所または本社販売企画課まで、
■本社 〒386-1192 上田市小泉 81 TEL0268-28-0555 FAX0268-28-0559 E-mail : info@hioki.co.jp

営業所 ●東北 TEL 022-288-1931 / FAX 022-288-1934 ●長野 TEL 0268-28-0561 / FAX 0268-28-0569 ●北関東 TEL 048-266-8161 / FAX 048-269-3842
●東京 TEL 03-5835-2851 / FAX 03-5835-2852 ●横浜 TEL 045-470-2400 / FAX 045-470-2420 ●名古屋 TEL 052-702-6807 / FAX 052-702-6943
●大阪 TEL 06-6380-3000 / FAX 06-6380-3010 ●広島 TEL 082-879-2251 / FAX 082-879-2253 ●福岡 TEL 092-482-3271 / FAX 092-482-3275

*出展製品と若干異なる事もあります。